## Лекция 8:

Определение чётности гамма-переходов в поляризационных ЯРФ-экспериментах. Метод, использующий комптоновское рассеяние. ЯРФ-эксперименты позволяют модельно независимым путём определять чётность гамма-переходов, устанавливая тем самым, к какому типу – электрическому (Е) или магнитному (М) – принадлежит переход. Чётность завершает перечень характеристик, необходимых для полного знания свойств ядерного гамма-перехода. Для определения чётности нужны эксперименты, в которых контролируется или находится поляризация фотонов. Существует две возможности оперировать с этой поляризацией:

- 1. Возбуждать неполяризованные ядра мишени линейно поляризованными фотонами и измерять азимутальную асимметрию рассеянных фотонов.
- 2. Возбуждать неполяризованные ядра мишени неполяризованными фотонами и определять линейную поляризацию рассеянных фотонов.

Первый способ в качестве γ-источника использует линейно поляризованное тормозное излучение, второй – для определения линейной поляризации рассеянных фотонов использует эффект Комптона. Цель данной лекции рассмотреть этот способ.

Обратимся вначале к первому способу.

Имея пучок поляризованных фотонов, и измеряя азимутальную асимметрию рассеянных фотонов при угле рассеяния  $\theta = 90^{\circ}$ ,

легко отличить фотоны электрического типа от фотонов магнитного типа.

Напомним диаграммы направленности Е1- и М1-фотонов:



Диаграммы рассеянных Е1- и М1-фотонов лежат в плоскости рисунка. Показано расположение Ge-детекторов, регистрирующих фотоны под углами  $\theta = 90^{\circ}$  и  $\varphi = 0^{\circ}$ ,  $90^{\circ}$ ,  $180^{\circ}$  и  $270^{\circ}$ . Диаграмма E2-излучения идентична диаграмме М1-излучения. Рассмотрим ( $\gamma_1$ ,  $\vec{\gamma}_2$ )-рассеяние, в котором пучок падающих на ядро фотонов не поляризован, а линейная поляризация рассеянного фотона фиксируется с помощью поляризационно-чувствительного детектора. Геометрия такого рассеяния поясняется рисунком



Функция углового распределения  $W(\theta, \varphi)$  рассеянных фотонов зависит от двух углов –  $\theta$  (угол рассеяния) и  $\varphi$  (угол между электрическим вектором  $\vec{E}$  и плоскостью реакции). Степень поляризации  $P_{\gamma}$  в этом случае

определяется как относительная разность угловых функций, отвечающих рассеяниям фотонов, в которых электрический вектор  $\vec{E}$  параллелен (||) и перпендикулярен ( $\perp$ ) плоскости реакции:

$$P_{\gamma}(\theta) = \frac{W_{\parallel} - W_{\perp}}{W_{\parallel} + W_{\perp}}.$$

Для наиболее важных и удобных для анализа случаев чистых дипольных и квадрупольных ЯРФ-переходов в чётно-чётных ядрах (0 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 0 и 0 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 0) максимальная поляризация  $|P_{\gamma}| = 1$  наблюдается для  $\theta = 90^{\circ}$ . При этом

$$P_{\gamma}( heta=90^{
m o})=egin{cases} -1 \ 
m для \ 
m E1,\ +1 \ 
m для \ M1,\ +1 \ 
m для \ E2. \end{cases}$$

Справедливость этих значений непосредственно следует из вида диаграмм направленности Е1-, М1- и Е2-излучений:

$$W(\theta = 90^{\circ}, \varphi) \sim \begin{cases} (1 - Cos2\varphi) для E1, \\ (1 + Cos2\varphi) для M1, \\ (1 + Cos2\varphi) для E2. \end{cases}$$

Они ещё раз показаны на следующем слайде.



Для Е2-фотонов диаграмма такая же как для M1

## Рассмотрим как ориентированы векторы электрической и магнитной напряжённости $\vec{E}$ и $\vec{H}$ у E1-, M1- и E2-фотонов после рассеяния относительно плоскостей поляризации и реакции.

Плоскость реакции и плоскость поляризации рассеянных фотонов в направлении их максимальной интенсивности





Отметим, что при определении Р<sub>у</sub> с помощью соотношения

$$P_{\gamma}(\theta) = \frac{W_{\parallel} - W_{\perp}}{W_{\parallel} + W_{\perp}}.$$

её знак совпадает со знаком чётности соответствующего излучения.

Для определения линейной поляризации фотонов удобно использовать их комптоновское рассеяние (рассеяние на свободных и квазисвободных электронах).

Этот процесс чувствителен к линейной поляризации фотонов.

Кинематика комптоновского рассеяния показана на рисунке:



Плоскость комптоновского рассеяния определяется направлениями движения падающего  $\gamma$  и рассеянного  $\gamma'$  фотонов ( $\vartheta$  – угол рассеяния), плоскость поляризации – направлениями движения падающего фотона и его электрического вектора.

Если энергия падающего фотона  $E_{\gamma}$ , то энергия рассеянного фотона

$$E_{\gamma\prime} = \frac{E_{\gamma}}{1 + E_{\gamma}(1 - \cos\vartheta)/m_e c^2} \,.$$

Дифференциальное сечение комптоновского рассеяния даётся формулой Клейна-Нишины:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2}{m_e c^2} \cdot \frac{E_{\gamma'}^2}{E_{\gamma}^2} \left( \frac{E_{\gamma'}}{E_{\gamma}} + \frac{E_{\gamma}}{E_{\gamma'}} - 2Sin^2\vartheta \cdot Cos^2\phi \right),$$

Из этой формулы следует, что комптоновское рассеяние преимущественно происходит перпендикулярно вектору электрического поля  $\vec{E}$ , т. е. при  $\phi = 90^{0}$ . Это свойство комптоновского рассеяния открывает возможность его использования для определения линейной поляризации фотонов. Действительно, если найдено максимально вероятное направление движения комптоновски рассеянных фотонов (угол  $\phi_{max}$ ), то преимущественная поляризация (ориентация вектора электрического поля  $\vec{E}$ ) этих фотонов будет перпендикулярна этому направлению, т. е. будет отвечать углу

$$(\phi_{max})_{\perp} = \phi_{max} \pm 90^{\circ}.$$

Для того, чтобы измерить линейную поляризацию резонансно рассеянных фотонов, достаточно определить скорости счёта  $N_{\parallel}$  и  $N_{\perp}$  фотонов от их комптоновского рассеяния в направлениях параллельно и перпендикулярно плоскости реакции. Напомним, что эта плоскость определяется направлениями пучка падающих и резонансно рассеянных фотонов. Экспериментально измеряемая азимутальная асимметрия  $\epsilon$  резонансно рассеянных фотонов даётся (как и в предыдущем методе,

использующем пучок линейно поляризованных фотонов) соотношением:

$$\boldsymbol{\epsilon} = \frac{N_{\perp} - N_{\parallel}}{N_{\perp} + N_{\parallel}},$$

но в данном случае, в отличие от ранее рассмотренного метода, величины  $N_{\perp}$  и  $N_{\parallel}$  относятся к комптоновским, а не резонансно рассеянным фотонам.



Геометрия комптоновского рассеяния отдельного фотона



Упростим рассмотрение с помощью следующей идеализации. Пусть каждый фотон в результате комптоновского рассеяния летит в направлении перпендикулярном электрическому вектору  $\vec{E}$ , т. е. под углом  $\phi = 90^{0}$  к нему. Тогда фотоны, поляризованные перпендикулярно плоскости реакции, после комптоновского рассеяния будут двигаться параллельно этой плоскости и, наоборот, фотоны, поляризованные параллельно плоскости реакции, после комптоновского рассеяния будут лететь перпендикулярно этой плоскости. «Параллельная» (||) плоскости реакции поляризация ЯРФ-фотонов сменится «перпендикулярным» (⊥) направлением комптоновских фотонов и наоборот. Поэтому можем записать

$$\epsilon = \frac{N_{\perp} - N_{\parallel}}{N_{\perp} + N_{\parallel}} = \frac{W_{\parallel} - W_{\perp}}{W_{\parallel} + W_{\perp}} = P_{\gamma} (\theta).$$

Таким образом, определение азимутальной асимметрии резонансно рассеянных фотонов с помощью комптоновского рассеяния в принципе позволяет оценить их степень поляризации  $P_{\nu}$  и с помощью правила

$$P_{\gamma}(\theta = 90^{\circ}) = \begin{cases} -1 \text{ для E1,} \\ +1 \text{ для M1,} \\ +1 \text{ для E2.} \end{cases}$$

установить чётность фотонов (а значит их тип – электрический или магнитный).

В реальной ситуации нужно использовать запись

$$\epsilon(E_{\gamma}) = \frac{N_{\perp} - N_{\parallel}}{N_{\perp} + N_{\parallel}} = Q(E_{\gamma}) \cdot P_{\gamma},$$

где  $Q(E_{\gamma})$  – поляризационная чувствительность поляриметра (она зависит от энергии фотона и конструкции поляриметра). Максимальной  $Q(E_{\gamma})$  обладает комптоновский поляриметр с точечными рассеивателем и поглотителями фотонов

(конструкция комптоновского поляриметра описывается ниже).

Поляризационная чувствительность такого поляриметра даётся анализирующей силой Комптон-эффекта  $\Sigma_{\kappa 3}$ , которая записывается следующим образом:

$$\Sigma_{\rm K\Im} = \frac{\frac{d\sigma}{d\Omega} (\vartheta, \phi = 90^0) - \frac{d\sigma}{d\Omega} (\vartheta, \phi = 0^0)}{\frac{d\sigma}{d\Omega} (\vartheta, \phi = 90^0) + \frac{d\sigma}{d\Omega} (\vartheta, \phi = 0^0)},$$

Анализирующая сила  $\Sigma_{\kappa \mathfrak{I}}$  зависит от угла рассеяния  $\vartheta$ .

Анализирующая сила  $\Sigma_{\kappa \vartheta}$  как функция угла рассеяния  $\vartheta$  для фотонов с энергиями в интервале от 0 до 5 МэВ показана на рисунке.



Оптимальный угол рассеяния для фотонов низких энергий равен 90°. Поляризационная чувствительность  $Q(E_{\gamma})$  комптоновского поляриметра с точечными рассеивателем и поглотителями в этом случае равна  $\Sigma_{\kappa_3}(\vartheta = 90^\circ, E_{\gamma})$ , т. е.

$$Q(E_{\gamma}) = \Sigma_{{}_{\mathrm{K}\mathfrak{I}}}(\vartheta = 90^{\mathrm{o}}, E_{\gamma}).$$

В реальной ситуации с рассеивателем и поглотителями конечных размеров приходится интегрировать по некой области углов рассеяния, что значительно снижает эффективную поляризационную чувствительность поляриметра. Из только что показанного рисунка видно, что для фотонов с  $E_{\gamma} \rightarrow 0$  анализирующая сила достигает максимального значения  $\Sigma_{\kappa \ni}^{max} = 1.$ С увеличением энергии фотона анализирующая сила быстро уменьшается, а оптимальный угол рассеяния постепенно сдвигается к меньшим углам. Уменьшение анализирующей силы и оптимального угла рассеяния с ростом энергии фотона ограничивает возможности комптоновского рассеяния как практического способа определения линейной поляризации фотона энергиями ниже 5 МэВ.



## Каждый из внешних детекторов

включён в схему совпадений с внутренним детектором-рассеивателем.

Таким образом, появление сигнала совпадения позволяет однозначно установить,

в каком направлении относительно плоскости реакции

(перпендикулярно или параллельно ей)

летит комптоновски рассеянный анализируемый фотон.

По суммарному сигналу с внутреннего и одного из внешних детекторов,

с которым зафиксировано совпадение,

определяется энергия анализируемого фотона.

Все детекторы (как внутренний, так и внешние)

являются германиевыми детекторами коаксиального типа.

После накопления необходимой статистики по  $N_{\perp}$ - и  $N_{\parallel}$ -событиям

с помощью соотношения

$$\epsilon(E_{\gamma}) = \frac{N_{\perp} - N_{\parallel}}{N_{\perp} + N_{\parallel}} = Q(E_{\gamma}) \cdot P_{\gamma},$$

определяется величина и знак степени поляризации  $P_{\gamma}$  и далее, используя

$$P_{\gamma}(\theta = 90^{\circ}) = \begin{cases} -1 \text{ для E1,} \\ +1 \text{ для M1,} \\ +1 \text{ для E2.} \end{cases}$$

устанавливается чётность у-перехода.

До 1983 г. разрабатывались и применялись только классические комптоновские поляриметры, состоящие из трёх или пяти детекторов.

С 1983 г. благодаря появлению германиевых кристаллов большого объёма стали разрабатываться поляриметры,

сконструированные из одного германиевого кристалла.

Использовалось сегментирование (деление) внешней поверхности кристалла и соответственно его внешнего электрода на несколько независимых частей. Эти внешние электроды вместе с общим внутренним электродом кристалла создавали систему из нескольких детекторов, ориентированных в различных направлениях относительно центра кристалла и воспроизводящую в миниатюре структуру классического комптоновского поляриметра из нескольких независимых германиевых кристаллов. Мы здесь опишем устройство такого сегментированного германиевого детектора, использованного с 1990 г. в качестве комптоновского поляриметра в Институте физики излучений Штуттгартского университета (Германия). Схема четырёхкратно сегментированного однокристального комптоновского поляриметра этого университета показана на следующем рисунке.



Рассматриваемый поляриметр состоит из коаксиального HPGe-кристалла р-типа с чувствительным объёмом ≈130 см<sup>3</sup> и внешним контактом п-типа, разделённым на четыре изолированные поверхности, что создаёт четыре электрически разделённых сектора. Внешние поверхности каждого сектора и внутренний осевой общий для всех секторов контакт р-типа присоединены к четырём отдельным предусилителям. Сигнал от центрального контакта даёт непосредственную информацию о полной энергии фотона.

Каждый из четырёх секторов действует как рассеиватель и поглотитель.

Сигналы от секторов используются, чтобы определить плоскости комптоновского рассеяния. Это осуществляется отбором соответствующих сигналов совпадений. Вертикальная (Vertical) и горизонтальная (Horizontal) плоскости комптоновского рассеяния идентифицируются принадлежностью сигналов к соответствующим режимам совпадений. Стрелки на правом рисунке указывают те секторы, которые связаны схемой совпадений.

Однокристальный комптоновский поляриметр имеет более низкую поляризационную чувствительность  $Q(E_{\gamma})$ , чем классический (трёх- или пяти-кристальный), так как развёрнутая геометрия последнего позволяет выбирать оптимальный угол комптоновского рассеяния в зависимости от энергии фотона. Вместе с тем однокристальная модификация обладает двумя существенными преимуществами, которые делают его использование более предпочтительным. Во-первых, отпадает необходимость суммирования сигналов с внутреннего и внешних детекторов для того чтобы определить полную энергию падающего на поляриметр фотона. Во-вторых, у однокристального поляриметра вследствие более сжатой геометрии и большого телесного угла существенно более высокая эффективность к совпадениям  $\epsilon_{coвn}$ .



Основные характеристики четырёхсекторного однокристального комптоновского поляриметра Штуттгартского университета указаны в таблице

Энергетическое разрешение $\Delta E_{\gamma}$	2,2 кэВ при 1,332 МэВ
Относительная эффективность	25% при 1,332 МэВ
Эффективность к совпадениям $\epsilon_{\rm cobn}$	25% при 3 МэВ
Поляризационная чувствительность <i>Q</i>	20% при 0,5 МэВ
	9,5% при 4,4 M эВ



Экспериментально определённые азимутальные асимметрии дипольных переходов в реакции  $^{164}_{66}$  Dy ( $\gamma, \vec{\gamma}'$ ). Ромбы отмечают калибровочные переходы в <sup>27</sup>Al. Светлые квадратики относятся к двум переходам, чётность которых нуждается в уточнении. Цветные линии – ожидаемые асимметрии для чистых M1- и E1-переходов.



Экспериментально определённые азимутальные асимметрии дипольных переходов в реакции  $^{116}_{48}$ Cd ( $\gamma, \vec{\gamma}'$ ). Приведены также данные для неполяризованных переходов в  $^{27}$ Al и  $^{208}$ Pb. Цветные линии – ожидаемые асимметрии для чистых M1- и E1-переходов.